9 OCTOBRE 2014, ESPCI ParisTech

Journée Technique « Limites de détection et cumuls de mesure »

Horaires	Programme	Orateurs
09h30 - 10h00	*Accueil des participants*	
10h00 - 10h15	Introduction et programme de la journée	J. Vial - ESPCI ParisTech C. Rivier - CEA
10h15 - 11h15	Seuil de décision et limite de détection - Principes fondamentaux	A. Vivier - INSTN
11h15 - 12h00	Evaluation du bruit de fond d'un compteur proportionnel et estimation du seuil de décision en fonction du risque alpha expérimentalement mesuré. Comparaison des seuils de décision calculés selon la norme NF ISO 11929 et le GTN5	S. Brun - CEA
12h00 - 12h20	*Discussions*	
Repas		
13h45 - 14h30	Les différentes approches d'évaluation des limites de détection et limites de quantification en analyse chimique	M. Crozet - CEA
14h30 - 15h15	Limite de quantification : Application de la norme NF T90-210 pour les analyses chimiques environnementales, choix des matrices représentatives	J.P. Ghestem - BRGM
15h15 - 15h30	*Discussions*	
15h30 - 16h15	Cumuls de valeurs de mesures à bas niveau - Principes et applications	S. Puydarrieux - AREVA
16h15 - 17h00	*Discussions et synthèse de la journée*	